Фотохромный эффект в кристаллах Bi₁₂SiO₂₀, легированных Cu и Ag

© Т.В. Панченко, К.Ю. Стрелец

Днепропетровский национальный университет, 49050 Днепропетровск, Украина E-mail: sksu83@mail.ru, pancht@mail.ru

(Поступила в Редакцию 27 ноября 2007 г.)

Исследованы спектры стационарного и фотоиндуцированного поглощения кристаллов Bi₁₂SiO₂₀, легированных медью и серебром. Показано, что примесное поглощение обусловлено ионами Ag²⁺, Ag⁺, Cu³⁺, Cu²⁺, Cu⁺, занимающими близкие к октаэдрическим позиции Bi³. Предлагается механизм фотохромного эффекта, включающий изменение зарядового состояния примесных ионов меди и серебра по схемам Cu²⁺– $e \rightarrow$ Cu³⁺; Ag⁺– $e \rightarrow$ Ag²⁺.

PACS: 78.40.Ha, 78.30.Hv

1. Введение

Интерес к материалам, содержащим медь и серебро, обусловлен возможностями их применения в функциональной электронике. К таким материалам относятся легированные широкозонные (ZnO, CdS [1,2]) и узкозонные ($Ag_x Ga_x Ge_{1-x}Se_2$, $0.1 \le x \le 0.4$ [3]) кристаллические полупроводники, кристаллы и стекла тетрабората лития (ТБЛ) [4], силикатные стекла [5], слоистые кристаллы CdI₂ [6], диэлектрики (КТаО₃ [7]), фоторефрактивные кристаллы Bi₁₂MO₂₀ (BMO, где M = Si, Ge, Ti) [8–14], а также оксиды и сульфиды серебра (Ag₂S, Ag₂O) [15].

Ионы Ад и Си существенно влияют на оптическое поглощение, люминесцентные и фотоэлектрические свойства пленок ZnO [1], кристаллов КТаО₃ [7], CdI, CdS [2,6], BMO [8-11,13,14]. Медь улучшает фоторефрактивные характеристики ВМО [12], нелинейные оптические свойства $Ag_xGa_xGe_{1-x}Se_2$ [3], повышает чувствительность CdI и ТБЛ к высокоэнергетическому излучению [4,6]. Легированные кристаллы CdI₂ используются как люминофорная и фотохромная среда для оптической записи информации [6], CdS как фоторезисторы и фотоэлектрические элементы [2], ТБЛ — как дозиметрические датчики [4], кристаллы $Ag_xGa_xGe_{1-x}Se_2$ нашли применение в квантовой электронике и нелинейной оптике [3]. Наночастицы серебра и меди в силикатных стеклах способствуют возникновению радиационных дефектов и повышению поглощения в ближней УФ-области, что используется в переключателях с ультракоротким световым откликом, в оптических ограничителях лазерного излучения [5]. Практически полезными свойствами обладают соединения серебра: Ag₂S интересен как эффективный фотопроводник, а Ag₂O как компонент многих фотохромных стеклообразующих составов [8].

Таким образом, медь и серебро позволяют существенно модифицировать оптические и фотоэлектрические свойства многих материалов, расширить области их применения. В то же время влияние этих ионов на свойства актуальных в функциональной электронике кристаллов ВМО изучено недостаточно. Разрозненная, отчасти противоречивая информация [8–13] относится в основном к ионам меди, влияние серебра отмечено лишь в [8], где приведен спектр поглощения кристаллов $Bi_{12}GeO_{20}$: Ag (BGO: Ag), содержащий одну слабую полосу поглощения. В [9,13] показано, что с увеличением концентрации меди (до 0.3 mass.%) растет оптическое поглощение и падает фотопроводимость кристаллов $Bi_{12}TiO_{20}$: Cu (BTO: Cu) и $Bi_{12}GeO_{20}$: Cu (BGO: Cu). В [10,11,14] наблюдался фотохромный эффект (ФХЭ) в кристаллах $Bi_{12}SiO_{20}$: Cu (BSO: Cu), BTO: Cu, однако спектры поглощения не имели структур, не охватывали ближний ИК-диапазон и не могли быть обоснованно интерпретированы. Остается открытым и вопрос о природе ФХЭ в кристаллах BMO: Cu и BMO: Ag.

В настоящей работе приведены результаты дальнейшего исследования оптического поглощения и ФХЭ в кристаллах BSO: Ag и BSO: Cu.

2. Методика экспериментов

Номинально чистые кристаллы BSO и кристаллы BSO: Ag, BSO: Cu были выращены методом Чохральского вдоль кристаллографического направления [001]. Легирование достигалось введением оксидов меди и серебра в шихту. Концентрация легирующих добавок в кристаллах определялась спектрально-эмиссионным анализом и составляла 0.01 и 0.1 mass.% (Ag) и 0.1 mass.% (Cu). Образцы для исследования были приготовлены в виде полированных пластин с большими плоскостями (001) и толщинами d = 0.46 и 4.6 mm (Ag); 0.28 и 5.5 mm (Cu).

Спектры оптического пропускания t(hv) регистрировались на спектрофотометрах Specord M40 и Cary-5E в области энергии фотонов hv = 0.5-3.35 eV (волнового числа v = 3000-28000 cm⁻¹), перекрывающей область оптической прозрачности кристаллов BMO. Спектры поглощения $\alpha(hv)$ рассчитывались по методике [16]. ФХЭ возбуждался и стирался светом (с энергией квантов $hv_1 = 2-2.8$ eV, $hv_2 = 0.5-2.3$ eV соответственно) галогеновой лампы HLPA мощностью 600 W с интерференционными светофильтрами. Измерения проводились при



Puc. 1. Спектры стационарного $\alpha_0(h\nu)$ (1-4) и фотоиндуцированного (светом с энергией квантов $h\nu_1 = 2.73 \text{ eV}$) оптического поглощения $\alpha^{pi}(h\nu)$ (1'-4') кристаллов BSO:Ag, 0.01 mass.% (1, 1'), BSO (2, 2'), BSO:Ag, 0.1 mass.% (3, 3'), BSO:Cu, 0.1 mass.% (4, 4'). Кривые смещены вдоль осей α_0 , α^{pi} на 1 (a, 3, 3'), 2 (a, 2, 2'), 7 (a, 4, 4'), -5 (b, 1, 1'); 5 (c, 3, 3'), 10 (b, 2, 2'), 15 (b, 3, 3') и 30 единиц (b, c, 4, 4, ').

температуре 90 К, процедура состояла в следующем. На образцах, электронная подсистема которых была приведена в равновесное состояние (прогревом до ~ 800 К и последующим медленным, в течение ~ 40 h, охлаждением до 90 К в темноте), измерялись спектры стационарного пропускания $t_0(hv)$. После фотоактивации образцов в течение 10 min светом с энергией фотонов hv_1 измерялись спектры фотоиндуцированного пропускания $t^{pi}(hv)$. На следующем этапе экспериментов образцы 10 min освещались светом с $hv_2 \leq hv_1$, что обеспечивало релаксацию электронной подсистемы к равновесному состоянию, затем измерялись спектры пропускания $t^{pd}(hv)$, характеризующие оптическое стирание фотоиндуцированного пропускания.

Исследовались соответствующие спектры стационарного $\alpha_0(h\nu)$, фотоиндуцированного $\alpha^{pi}(h\nu)$ поглощения, спектры $\alpha^{pd}(h\nu)$ оптического стирания фотоиндуцированного поглощения и разностные спектры, характеризующие ФХЭ — $\Delta \alpha^{\text{PCE}}(h\nu) = \alpha^{pi}(h\nu) - \alpha_0(h\nu)$, а также оптическое стирание ФХЭ — $\Delta \alpha^{\text{OD}}(h\nu) = \alpha^{pi}(h\nu) - \alpha^{pd}(h\nu)$.

3. Результаты и обсуждение

3.1. Спектры поглощения. Спектры поглощения рассмотрим в диапазонах hv = 0.6-1.4 (A), 1.4–2 (B), 2–3.1 (C) и 3.1–3.34 eV (D). Стационарные спектры

 $\alpha_0(hv)$ нелегированных кристаллов BSO имеют вид монотонно спадающих (с уменьшением hv) кривых с "плечом" поглощения в интервале $hv = 2.8 - 3.1 \, \text{eV}$ из С-диапазона и слабым пиком в В-диапазоне. Для фотоиндуцированных спектров $\alpha^{pi}(hv)$ характерны усиление поглощения в В- и С-диапазонах и ослабление на краях исследованной спектральной области в А- и Д-диапазонах (рис. 1). Длинноволновая граница возбуждения фотоиндуцированного поглощения $hv_{1b} \approx 2.25 \,\mathrm{eV}$ (зеленый свет). В спектрах $\Phi X \ni \Delta \alpha^{PCE}(h\nu)$ выявляются три интенсивные С- и слабая В- полосы поглощения с максимумами $hv_{\text{max}} = 3.06$, 2.6, 2.22, 1.4 eV, а также A- и D-полосы "просветления" при $1 > hv > 3.2 \, \text{eV}$. Эти полосы воспроизводятся в спектрах оптического стирания $\Phi X \ni \Delta \alpha^{OD}(hv)$ (рис. 2). К стиранию приводит освещение с $hv_2 \leq hv_{1b}$, т.е. зеленый свет инициирует ФХЭ, если электронная подсистема кристаллов BSO находится в равновесном состоянии, или приводит к оптическому стиранию ФХЭ, если она возбуждена.

Ионы меди и серебра обусловливают изменения спектров поглощения $\alpha_0(hv)$, $\alpha^{pi}(hv)$, $\Delta \alpha^{\text{PCE}}(hv)$ и $\Delta \alpha^{\text{OD}}(hv)$ кристаллов BSO, характер которых зависит от вида примеси и степени легирования.

При малом содержании серебра (0.01 mass.%) наблюдается падение стационарного и фотоиндуцированного поглощения во всей спектральной области; визуаль-



Рис. 2. Спектры $\Phi X \ni \Delta \alpha^{\text{PCE}}(h\nu)$ (1-3) и оптического стирания $\Phi X \ni \Delta \alpha^{\text{OD}}(h\nu)$ (1'-3') кристаллов BSO:Ag, 0.1 mass.% (1, 1'), BSO (2, 2'), BSO:Cu, 0.1 mass.% (3, 3'). На вставках — *A*-полоса фотоиндуцированного поглощения кристаллов BSO:Ag, 0.1 mass.% (*a*) и BSO:Cu, 0.1 mass.% (*b*).

но кристаллы BSO: Ag (0.01 mass.%) кажутся более прозрачными, чем нелегированные BSO. При этом в *A*-, *B*- и *C*-диапазонах особенности спектров $\alpha_0(hv)$ и $\alpha^{pi}(hv)$ те же, что и для нелегированного BSO, а резкое падение поглощения в *D*-диапазоне указывает на коротковолновый сдвиг края фундаментального поглощения (рис. 1). Подобная ситуация имеет место для стационарного поглощения кристаллов BTO: Cu с малым содержанием меди [9,13]. Отметим также, что ФХЭ кристаллов BSO: Ag (0.01 mass.%) значительно слабее, чем для нелегированного BSO.

Увеличение содержания и серебра, И меди (до 0.1 mass.%) приводит к иному эффекту: фоновое стационарное поглощение $\alpha_0(hv)$ кристаллов BSO:Cu и BSO: Ад усиливается, "плечо" искажается, формируются Д-полосы краевого поглощения. В кристаллах BSO:Cu появляются также многокомпонентные полосы в А- и В-диапазонах, на длинноволновом склоне А-полосы прописываются колебательные компоненты. При этом дистанция между первыми двумя низкоэнергетическими компонентами $\Delta h v = 0.0624 \,\mathrm{eV}$ соответствует частоте продольных оптических фононов $(\nu_{phon} = 506 \text{ cm}^{-1})$ BSO [17]. В кристаллах BSO: Ад усиливается В-полоса, характерная для BSO. Фотоиндуцированное поглощение $\alpha^{pi}(hv)$ обоих кристаллов в В-, С- и D-диапазонах тоже усиливается (относительно стационарного), но в А-диапазоне в кристаллах BSO: Cu поглощение падает, а в BSO: Ag — растет с формированием новой структурированной А-полосы (рис. 1).

Спектры ФХЭ свидетельствуют о появлении А-полосы "просветления", *B*- и *C*-полос фотоиндуцированного поглощения в кристаллах BSO: Cu, *A*-, *B*- и *C*-полос фотоиндуцированного поглощения в кристаллах BSO: Ag. При этом *C*-полосы коррелируют с полосами ФХЭ, имеющимися в BSO, однако в BSO: Cu они усиливаются, а в BSO: Ag ослабевают. В *D*-диапазоне появляются полосы поглощения и "просветления", отличные от полосы просветления нелегированного BSO (рис. 2).

Возбуждение ФХЭ в легированных кристаллах (рис. 3) имеет разные длинноволновые границы: $hv_b = 1.56 \text{ eV}$ (BSO:Cu), 1.9 eV (BSO:Ag). Максимальный интегральный ФХЭ $\int_{0.4}^{3.24} \Delta \alpha^{\text{PCE}}(hv)d(hv)$ наблюдается в условиях одинаковой с нелегированным BSO фотоактивации с $hv_{1 \text{ max}} = 2.25 \text{ eV}.$



Рис. 3. Спектры ФХЭ $\Delta \alpha^{PCE}(h\nu)$ кристаллов BSO:Ag (*a*) и BSO:Cu (*b*), возбужденного светом с различной энергией квантов. $h\nu_1$, eV: *a*) 0.83 (*I*), 1.24 (*2*), 1.9 (*3*), 2.25 (*4*), 2.76 (*5*); *b*) 1.24 (*I*), 1.56 (*2*), 2.25 (*3*) и 2.755 (*4*).

Таблица 1. Энергия смешения для ионов Cu и Ag в решетке кристаллов BSO

	Параметры			Энергия смешения		
Ион	<i>r</i> ,Å [22]	Коорд. число	E _{pr} kJ/mol [21]	Q _{Si} kJ/mol	$Q_{ m Bi}^*$, kJ/mol	
Ag^+	1.14	4	_	855.91	2.93	
-	1.29	6	4.2	1237.95	12.27	
Ag^{2+}	1.08	6	_	722.52	6.92	
-	0.93	4	_	438.92	40.93	
Ag^{3+}	0.81	4	_	262.92	89.89	
	0.91	6	46	407.5	46.76	
Cu^{2+}	0.71	4	_	151.16	150.54	
	0.87	6	-84	346.17	66.43	
Cu^{3+}	0.68	6	—	126.37	175.13	

Примечание. Ионные радиусы взяты из [22] как наиболее точные, полученные с учетом их зависимости от валентного состояния иона и его локальной симметрии.

При освещении светом с $hv_2 \leq hv_{1 \text{ max}}$ наблюдается частичное оптическое стирание ФХЭ. Полное стирание достигается длительным освещением из ИК-диапазона, при этом спектры $\Delta \alpha^{\text{OD}}(hv)$ и $\Delta \alpha^{\text{PCE}}(hv)$ симметричны относительно оси hv (рис. 2).

3.2. Локализация ионов меди и серебра. Трансформацию спектров $\alpha_0(hv)$, $\alpha^{pi}(hv)$, $\Delta \alpha^{PCE}(hv)$ и $\Delta \alpha^{\rm OD}(h\nu)$ (рис. 1–3) за счет легирования кристаллов BSO медью и серебром можно объяснить следующим образом. При малом содержании серебра (0.01 mass.%) и, вероятно, меди проявляется их роль как акцепторов, компенсирующих глубокие донорные центры (например, собственные дефекты в виде "антиструктурных" ионов Bi_{si}⁵⁺, занимающих позиции Si⁴⁺ [18]). Это ведет к эффекту просветления — уменьшению поглощения типа примесь
зона (примесной уровень запрещенной зоны — зона проводимости или валентная) в области "плеча" и фундаментального края (рис. 1, b, c). Большая концентрация ионов Ag и Cu (~ 0.1 mass.%) обеспечивает рост вкладов в поглощение электронных переходов с переносом заряда типа лиганд \leftrightarrow металл (L \leftrightarrow M) $(O \leftrightarrow Ag$ или Cu) и внутрицентровых d-d-переходов в ионах Ag и Cu. Эти вклады перекрывают эффект просветления и обусловливают изменение структуры спектров стационарного, фотоиндуцированного поглощения и $\Phi X \ni$ (рис. 1–3).

Определение вида d-d-переходов осложнено тем, что ионы Ag и Cu в разных зарядовых состояниях (Cu²⁺, Cu⁺, Cu³⁺, Ag⁺, Ag²⁺, Ag³⁺) в кристаллах BSO могут замещать как ионы Si⁴⁺ в тетраэдрическом кислородном окружении (тетраузлы), так и ионы Bi³⁺ в искаженных (с локальной симметрией, близкой к C_2 [19]) кислородных октаэдрах (октаузлы). Однако можно отдать предпочтение тем или иным вариантам замещения, оценив вероятность вхождения ионов Ag и Cu в Bi³⁺- и Si⁴⁺-узлы в рамках модели энергетического изоморфизма. В соответствии с этой моделью

$$Q \approx Q_{1,2} = a (\Delta r / R_{1,2}^*)^2 + b (\Delta^i S)^2, \tag{1}$$

где a, b — константы, Δr — разность радиусов ионов r, замещающих друг друга, $R_1^* = 2.48$ Å и $R_2^* = 1.65$ Å — средняя длина связей Ві-О и Si-О соответственно, $\Delta^i S$ — разность степеней ионности связей металл-кислород; энергии Q_1 и Q_2 отвечают случаям замещения примесными ионами (Ag и Cu) ионов Bi³⁺ и Si⁴⁺ соответственно. Оценка ^{*i*}S была сделана согласно соотношению [20]:

$$^{i}S \approx (\chi_{\mathrm{Ag,Cu}} - \chi_{0})/(\chi_{\mathrm{Ag,Cu}} + \chi_{0}), \qquad (2)$$

где $\chi_{Ag,Cu}$ — электроотрицательность ионов Ag или Cu, $\chi_0 = 3.1$ — электроотрицательность кислорода O²⁻. Для определения констант *a* и *b* использовалось эмпирическое выражение для коэффициента распределения K_d легирующей примеси [20]:

$$\ln K_d \approx R^{-1} [\Delta H_f (T_{\rm cr}^{-1} - T_f^{-1}) - Q(1.2T_{\rm cr}^{-1} - t^{-1})], \quad (3)$$

где ΔH_f — теплота плавления, $T_{\rm cr}$ — температура кристаллизации BSO, T_f — температура плавления примесного компонента, $R = 8.314 \,\mathrm{J} \cdot (\mathrm{mol} \cdot \mathrm{K})^{-1}$ — универсальная газовая постоянная. Значения $a \approx 4.25 \cdot 10^6 \,\mathrm{J/mol}$, $b = 1.7 \cdot 10^7 \,\mathrm{J/mol}$ и $t = 1059 \,\mathrm{K}$ были найдены с использованием экспериментально полученных величин K_d для примесных ионов Al и Ga в кристаллах BSO [21] и известных для BSO значений ΔH_f , $T_{\rm cr}$, T_f . Результаты свидетельствуют о существенном влиянии на Q_1 и Q_2 величин $\Delta r/R_{1,2}^*$ и Δ_S^i (табл. 1).

Уточнение значений Q_1 было сделано с учетом энергии предпочтения к октаэдрическому окружению $E_{\rm pr}$ [23]: $Q_1^* = Q_1 + E_{\rm pr}$ (табл. 1).

Оценка вероятности вхождения ионов Ag и Cu в октаи тетраузлы кристаллов BSO $(W_{\text{Bi}} \sim Q_1^{*-1}, W_{\text{Si}} \sim Q_2^{-1})$



Рис. 4. Диаграммы распределения вероятностей замещения примесными ионами меди и серебра тетраэдрически координированных ионов Si⁴⁺ и октаэдрически координированных ионов Bi³⁺.

$\operatorname{Cu}^{-1}(\operatorname{Sd}^{*})$							
	Кристаллы LiKSO4: Cu [26]			Кристаллы BSO:Cu			
Термы	Позиции полос		$E_0 \cdot 10^5$	Позиции полос		$F_0 \cdot 10^5$	Диапазон
	ν, cm^{-1}	E, eV	10 10	ν, cm^{-1}	E, eV	10 10	
${}^{2}B_{1g}^{*}$							
${}^{3}A_{1g}^{*}$	9640 10390	1.19 1.28	4	4200 4500	0.52	1.67 1	Α
${}^{3}T_{1g}$ ${}^{2}E_{1g}^{*}$ ${}^{2}B_{1g}^{*}$	11940 13110	1.47 1.62	4.9 1.1	6000 6800	0.74 0.84	1.89 1.6	
			$Cu^{3+}(3d^8)$			•	•

Таблица 2. Характеристики d-d-полос поглощения ионов Cu²⁺, Cu³⁺ с координационным числом 6

	Разные кристаллы [27]		Крист	1		
Термы	Позиции полос		Позиции полос		$E_0 \cdot 10^5$	Диапазон
	ν, cm^{-1}	E, eV	ν, cm^{-1}	E, eV	10,10	
${}^{1}A_{1g}$ ${}^{3}T_{2g}$	8300-10200	1.02-1.26	850** 10250** 11500**	0.104 1.26** 1.42**		Α
${}^3T_{1g}$	13000-15000	1.6-1.85	12130 14250 15100 15800	1.49 1.76 1.86 1.95	6.67 0.52 0.1 0.47	В
${}^{3}T_{1g}$	19000-25400	2.34-3.13	22000-25000***	2.71 - 3.1		С

соответственно) показала, что кристаллохимическая си-

** Все компоненты полосы ${}^{1}A_{1g} \rightarrow 3T_{2g}$ (Cu³⁺) не прописаны.

* В кристаллическом поле симметрии C₂.

туация наиболее благоприятна для локализации ионов Cu^{2+} , Cu^+ , Ag^{2+} , Ag^+ вместо ионов Bi^{3+} в октаузлах кристаллической решетки, лишь ионы Cu^{3+} имеют примерно одинаковую вероятность замещения Si^{4+} в тетраузлах и Bi^{3+} — в октаузлах (рис. 4).

*** В кубическом кристаллическом поле; приближенная оценка по диаграммам Танабе-Сугано [27].

ЭПР-исследования [23] кристаллов BGO:Cu, родственных BSO:Cu, также свидетельствуют о преимущественной локализации меди в виде ионов Cu²⁺ в Bi-позициях с близкой к октаэдрической локальной симметрией.

3.3. Оптические переходы и ФХЭ. Отметим, что спектральные позиции и структура A-, B- и D-полос стационарного и фотоиндуцированного поглощения кристаллов BSO: Cu, BSO: Ag не коррелируют с позициями порогов и структурой спектров стационарной и фотоиндуцированной фотопроводимости [14], что указывает на определяющую роль внутрицентровых переходов (относительно переходов примесь—зона) [14]. Многокомпонентность и различная реакция на действие фотоактивирующей подсветки (усиление A- и ослабление B-полос, BSO: Cu; появление A- и усиление B-полос, BSO: Ag) позволяют считать, что легированные кристаллы BSO содержат ионы Cu или Ag в нескольких зарядовых состояниях. Принимая во внимание большую вероятность замещения ионов Bi³⁺ (рис. 4) и характер фотоиндуцированных изменений поглощения, полагаем, что это ионы Cu_{Bi}^+ , Cu_{Bi}^{2+} , Cu_{Bi}^{3+} и Ag_{Bi}^{2+} , Ag_{Bi}^+ . Тогда спектры обусловлены *d*-*d*-переходами в ионах Си или Аg и переходами с переносом заряда типа $L \leftrightarrow M (O^{2-} \leftrightarrow Cu_{Bi}^{2+})$ $\mathrm{O}^{2-} \leftrightarrow \mathrm{Ag}^{2+}_{\mathrm{Bi}}$ от 3*d*-, 4*d*-орбиталей переходного металла к Зр-орбиталям кислорода). Интенсивные полосы L ↔ М обычно наблюдаются в далекой УФ-области, однако для деформированных кислородных октаэдров могут быть смещены в область $\nu < 30000 \, \mathrm{cm}^{-1}$ [24]. Усиление краевого поглощения кристаллов BSO: Си и BSO: Ag (относительно BSO) свидетельствует в пользу переходов типа L \leftrightarrow M, а длинноволновой край соответствующих полос обусловливает наблюлающееся повышение фонового поглощения в видимой области спектров. Подобная ситуация отмечена для переходов $L \leftrightarrow M$ в кристаллах LiCl: Cu [25].

Ионы Cu²⁺_{Bi}(3d⁹) и Ag²⁺_{Bi}(4d⁹) могут быть ответственны лишь за одну широкую полосу d-d-поглощения, соответствующую переходу из основного состояния ${}^{2}E_{g}(t_{2}^{6}e^{3})$ в возбужденное ${}^{2}T_{2g}(t_{2}^{5}e_{g}^{4})$. Мы связываем с данным переходом в ионах Cu²⁺_{Bi} полосу поглоще-

ния из А-диапазона, по которой определяется величина кристаллического поля $10Dq = 6400 \text{ cm}^{-1}$, а в ионах $Ag_{Bi}^{2+} - 10Dq = 7800 \text{ cm}^{-1}$. Четырехкомпонентная структура А-полос в обоих случаях объясняется снятием вырождения данных состояний в кристаллическом поле искаженного кислородного октаэдра с симметрией, близкой к C_2 . В соответствии с тем, что для конфигурации $4d^9$ величина кристаллического поля Dq выше, чем для $3d^9$, А-полоса поглощения в ионах Ag_{Bi}^{2+} смещена в коротковолновую область спектра, а ее ширина $\Delta v = 7917 \text{ cm}^{-1}$ больше, чем ширина А-полосы в ионах $Cu_{Bi}^{2+} \Delta v = 6645 \text{ cm}^{-1}$ (рис. 2, вставки a, b). Сила осциллятора компонент А-полосы для ионов Cu_{Bi}^{2+} , рассчитанная из соотношения [25]

$$F_o = 4.6 \cdot 10^{-9} \left(\frac{\alpha_{\max}}{dc}\right) \Delta \nu_{1/2},\tag{4}$$

где α_{\max} , $\Delta \nu_{1/2}$ — поглощение в максимуме и полуширина компонент, c — концентрация меди (в at.%), имеет значения, соответствующие запрещенным d-dпереходам (табл. 2).

Подобная структура полосы поглощения и набор сил осциллятора наблюдались для ионов Cu²⁺, замещающих ионы K⁺ в искаженных кислородных октаэдрах кристаллов LiKSO₄:Cu [26]. Смещение данной полосы в ИК-область (относительно полосы в LiKSO₄:Cu) обусловлено увеличением средней длины связи Cu²⁺ $-O^{2-}$ до 2.48 Å в кристаллах BSO:Cu. Отметим, что в [8–10] с d-d-переходами в ионах Cu²⁺_{Bi}(3d¹) связывают слабую бесструктурную *B*-полосу поглощения кристаллов BGO с $hv_{\text{max}} = 1.9 \text{ eV}$ (возможно, лишь по причине ограниченного спектрального диапазона исследований, где не могла быть обнаружена *A*-полоса).

Полосы поглощения из В- и С-диапазонов в кристаллах BSO:Си могут быть обусловлены электронными переходами в ионах Cu_{Bi}^{3+} (конфигурация $3d^8$). Такие переходы ответственны за три широкие полосы поглощения из основного состояния ${}^{1}A_{1g}(t_{2}^{6}e^{2})$ в возбужденные ${}^{3}T_{2g}(t_{2}^{5}e^{3}), {}^{3}T_{1g}(t_{2}^{5}e^{3}), {}^{3}T_{1g}(t_{2}^{4}e^{4})$. Выявлена четырехкомпонентная структура одной из них — В-полоса (переходы ${}^{1}A_{1g} \rightarrow {}^{3}T_{1g}(t_{2}^{5}e^{3})$, рис. 1, *a*). Она обусловлена, как и структура А-полосы для Cu²⁺, низкой симметрией кислородного октаэдра; сила осциллятора тоже соответствует *d*-*d*-переходам (табл. 2). Структура А-полосы для $\operatorname{Cu}_{\operatorname{Bi}}^{3+}$ (переходы ${}^{1}A_{1g} \to {}^{3}T_{2g}(t_{2}^{5}e^{3}))$ полностью не выявлена, однако полоса прописывается в спектре ФХЭ, что позволяет оценить $10Dq \approx 8500 \, {\rm cm}^{-1}$. *С*-полоса (переходы ${}^{1}A_{1g} \rightarrow {}^{3}T_{1g}(t_{2}^{4}e^{4}))$ попадает в область трехкомпонентной полосы поглощения собственных дефектов нелегированного BSO и не прописывается. Возможные электронные переходы в Cu_{Bi}^{3+} и Cu_{Bi}^{2+} сопоставимы с экспериментально выявленными полосами поглощения в кристаллах BSO: Cu (рис. 1-3, табл. 2).

Аналогичной является ситуация для кристаллов BSO: Ag. Спектр стационарного поглощения не содержит структурированных полос *d*-*d*-переходов. Это обусловлено преимущественным вхождением серебра в виде ионов Ag⁺. В спектре фотоиндуцированного поглощения появляется широкая четырехкомпонентная *А*-полоса, которую можно связать с d-d-переходом в ионах Ag²⁺_{Bi} (рис. 1–4).

Анализ спектров $\alpha_0(h\nu)$, $\alpha^{pi}(h\nu)$ и $\Delta \alpha^{PCE}(h\nu)$ для BSO: Ag и BSO: Cu с учетом усиления или появления одних и ослабления других полос поглощения позволяет предположить, что ФХЭ обусловлен изменением соотношения концентраций разнозарядных Ад- или Сицентров окраски в связи с фотоиндуцированным изменением их зарядового состояния. Фотохимические реакции, ответственные за изменения заряда примесных ионов при переходе в метастабильное фотоиндуцированное состояние, реализуются по схемам: $Cu_{Bi}^{2+} - e \rightarrow Cu_{Bi}^{3+}$; $\mathrm{Ag}^+_{\mathrm{Bi}}{-}e \to \mathrm{Ag}^{2+}_{\mathrm{Bi}}.$ Зарядовая нейтральность в обоих случаях обеспечивается дырочными центрами О-; таким образом, за ФХЭ ответственны парные центры: $Cu_{Bi}^{2+}-O^{-}$, $Ag_{Bi}^{+}-O^{-}$. Тот факт, что максимальный $\Phi X \Im$ наблюдается при возбуждении с $hv_{1 \max} = 2.25 \text{ eV}$, т.е. в области максимума фотопроводимости и "плеча" поглощения (С-диапазон), обусловленного собственными дефектами нелегированного BSO [28], указывает на участие в фотохимических реакциях этих дефектов и процессов фотопереноса.

В нелегированном BSO собственными дефектами, ответственными за поглощение в "плече", являются антиструктурные ионы Bi_{Si}^{3+} и Bi_{Si}^{5+} , которые замещают ионы Si^{4+} в кислородных тетраэдрах, а фотохромизм BSO обусловлен изменением соотношения между этими центрами в связи с изменением их зарядового состояния по схеме: $Bi_{Si}^{5+} + 2e \rightarrow Bi_{Si}^{3+}$. Зарядовая компенсация ионов Bi_{Si}^{3+} обеспечивается дырочными центрами O⁻; кроме того, средний заряд 4+ дает чередование ионов Bi_{Si}^{3+} и Bi_{Si}^{5+} [18]. Обращает на себя внимание усиление $\Phi X \Im$ в *C*-диапазоне в кристаллах BSO: Си и его ослабление в кристаллах BSO: Аg. Это может быть связано с более эффективной компенсацией акцепторами Ag_{Bi}^{+} донорных центров Bi_{Si}^{5+} , а также с отсутствием вклада в спектры $\Phi X \Im d - d$ -переходов в ионах Ag_{Bi}^{3+} .

4. Выводы

1) Получены характерные структурированные спектры оптического поглощения кристаллов BSO:Cu и BSO:Ag, охватывающие область их прозрачности (0.5–3.34 eV).

2) Показано, что легирование кристаллов BSO ионами Ag или Cu (0.1 mass.%) обусловливает смещение реверсивного ФХЭ в красную и ближнюю ИК-области, что представляет интерес для дальнейшей разработки этих кристаллов.

3) В рамках модели микроизоморфизма определено как более вероятное замещение ионами Cu^+ , Cu^{2+} и Ag^+ , Ag^{2+} инов Bi^{3+} в искаженных кислородных октаэдрах.

4) Показано, что спектральные характеристики стационарного и фотоиндуцированного поглощения в кристаллах BSO: Си и BSO: Ад обусловлены d-d-переходами в октаэдрически координированных ионах Cu_{Bi}^{2+} , Cu_{Bi}^{3+} и Ag_{Bi}^{+} , Ag_{Bi}^{2+} , а также переходами с переносом заряда типа лиганд-металл. Предложены схемы изменения зарядового состояния данных ионов, ответственные за ФХЭ.

Список литературы

- А.Н. Грузинцев, В.Т. Волков, Е.Е. Якимов. ФТП 37, 275 (2003).
- [2] Г.Є. Давидюк, Л.В. Булатецька, В.З. Панкевич. RNAOPM. Lutsk-Shatsk Lakes, Volyn, Urkaine (2005). Р. 108.
- [3] Г.Є. Давидюк, І.Д. Олексюк, Г.П. Шаварова, Г.П. Горгут. RNAOPM. Lutsk-Shatsk Lakes, Volyn, Ukraine (2005). P. 106.
- [4] M. Ignatovych, V. Holovey, T. Vidoczy, P. Baranyai, A. Kelemen, V. Laguta, O. Chuiko. Functional Mater. 12, 313 (2005).
- [5] Р.А. Ганеев, А.И. Ряснянский, А.Л. Степанов, Т. Усманов. ФТТ 46, 341 (2004).
- [6] М.М. Рудка. Всеукраїнський з'їзд "Фізика в Україні". Тез. и доповідей. Астропринт, Одеса (2005). С. 177.
- [7] С.А. Басун, А.Г. Раздобарин, Л.С. Сочава, D.R. Evans. ФТТ 46, 253 (2004).
- [8] M.T. Borowiec. SPIE 3178, 173 (1997).
- [9] В.М. Скориков, В.И. Чмырев, А.В. Егорышева, В.В. Волков. Высокочистые вещества **2**, 81 (1991).
- [10] P. Potera, A. Piecuch. Physica B 387, 392 (2007).
- [11] V. Marinova. Opt. Mater. 15, 2, 149 (2000).
- [12] Ph.C. Lemaire, M.P. Georges. Opt. Mater. 4, 6511 (1995).
- [13] H. Marquet, M. Tapiero, J.C. Merle, J.P. Zielinger, J.C. Launay. Opt. Mater. 11, 53 (1998).
- [14] T.V. Panchenko, S.Yu. Strelets. Cond. Matter Phys. 10, 289 (2007).
- [15] Д.Г. Федоров. Автореф. канд. дис. Кемерово (2006).
- [16] T.V. Panchenko, S.Yu. Kopylova. Ferroelectrics 322, 69 (2005).
- [17] Е.И. Леонов, А.Е. Семенов, А.Г. Щербаков. ФТТ 28, 1590 (1986).
- [18] T.V. Panchenko, N.A. Truseyeva, Yu. Osetsky. Ferroelectrics 129, 113 (1992).
- [19] В.С. Урусов. Теория изоморфной смесимости. Наука, М. (1977). 251 с.
- [20] Н.Г. Горащенко, Ж.С. Кучук, А.А. Майер, В.А. Балашов. Тез. докл. Шестой Всесоюз. конф. по росту кристаллов. Ч. І. Рост кристаллов. АН АрмССР, Ереван (1985). С. 84.
- [21] Л.А. Резницкий. Неорган. материалы 20, 855 (1984).
- [22] Б.К. Вайнтшейн, В.М. Фридкин, В.Л. Инденбом. Современная кристаллография. Т. 2. Структура кристаллов. Наука, М. (1979). 355 с.
- [23] V. Chevrier, J.M. Dance, J.C. Launay, R. Berger. J. Mater. Sci. Lett. 15, 363 (1996).
- [24] А.Н. Платонов. Природа окраски минералов. Наука. думка, Киев (1976). 264 с.
- [25] Shin-ichi Hirako, Ryumyo Onaka. J. Phys. Soc. Jpn. 51, 1255 (1982).
- [26] S.V.J. Lakshman, A. Sundarjacob. Phys. Lett. 101 A, 109 (1984).
- [27] Д.Т. Свиридов, Р.К. Свиридова, Ю.Ф. Смирнов. Оптические спектры ионов переходных металлов в кристаллах. Наука, М. (1976). 266 с.
- [28] Т.В. Панченко, З.З. Янчук. ФТТ 38, 3042 (1996).